STN Karlsruhe

L2 ANSWER 1 OF 1 WPIDS COPYRIGHT 2005 THE THOMSON CORP on STN

ACCESSION NUMBER:

1988-114996 [17] WPIDS

DOC. NO. NON-CPI:

N1988-087394 C1988-051543

DOC. NO. CPI: TITLE:

ة ، د.

Semiconductor monocrystal mfr. - using electrostatic

field to suppress vibrations in boundary area.

DERWENT CLASS:

L03 U11

PATENT ASSIGNEE(S):

(TOKE) TOSHIBA KK

COUNTRY COUNT:

1

PATENT INFORMATION:

PAT	TENT NO	KIND	DATE	WEEK	LA	PG	MAIN	IPC	
			-						
JΡ	63060189	Α	19880316	(198817)	k	ī	5		<

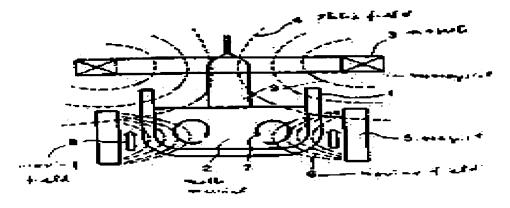
APPLICATION DETAILS:

PATENT NO	KIND	APPLICATION	DATE
JP 63060189	A	JP 1986-202495	19860828

PRIORITY APPLN. INFO: JP 1986-202495 19860828

INT. PATENT CLASSIF.: C30B015-02; H01L021-18

GRAPHIC INFORMATION:



BASIC ABSTRACT:

JP 63060189 A UPAB: 19930923

When forming monocrystal of semiconductor by pulling up the crystal from molten material in a crucible, an electrostatic field is applied to the neighbourhood of the solidifying boundary of the material to suppress vibration of the material in this area. A moving field or rotating field of low frequency wave is applied to the intermediate portion and lower portion of the molten material to provide vertical vibrations to the material.

ADVANTAGE - Condition of molten material in neighbourhood of solidifying boundary is stabilised by the electrostatic field generated by DC power and molten material is sufficiently agitated by the moving field to provide uniform distribution of impurities in the material. Agitating force can be controlled at an arbitrary position of the molten material. 1/4

FILE SEGMENT:

CPI EPI AB; GI

FIELD AVAILABILITY:

CPI: L04-B01

MANUAL CODES:

EPI: U11-B01

inis Page Blank (uspto)

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭63-60189

@Int Cl 4

•>

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988) 3月16日

C 30 B 15/02 15/30 // H 01 L

21/18

8518-4G

8518-4G 7739—5F

審査請求 未諳求 発明の数 1 (全5頁)

劉発明の名称

半導体単結晶の製造方法

到特 願 昭61-202495

22出 昭61(1986)8月28日

②発 明 渚 Ш

秀 樹 東京都港区芝浦1丁目1番1号 株式会社東芝本社事務所

内

①出 願 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

መ代 理 弁理士 佐藤 外2名

崎

聑

1. 発明の名称

半導体単結局の製造方法

2. 特許請求の範囲

ルツボ内の原料融液装面から引上げによって単 結晶を得る半導体単結晶の製造方法において、前 記融液の凝固界面近傍には静磁界を加えて前記融 波の界面近傍の揺動を抑えつつ、中國部および下 郎には低周波による移動磁界もしくは回転破界を 加えて前記職被の内部に上下方向の揺動を生じさ せながら引上げることを特徴とする半導体単結晶 の製造方法。

3. 発明の詳額な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

本発明は、シリコンやガリウムヒ素等の半導体 単結品を引上げより製造する製造方法に関する。

(従来の技術)

IC、LSI、パワー半導体素子等の基板とな るシリコンやガリウムヒ素等の半導体単結晶は現 在主にチョクラルスキー法により製造されている。 チョクラルスキー法による単粒晶引き上げにおい てはその半導体原料融液の熱対流による結晶欠陥 の発生あるいは不輔物の混入およびその濃度の不 均一さ等が問題となる。明えば一旦成長した結晶 が温度の高い跳液の熱対流により部分的に再溶解 してこれが結晶欠陥となり、あるいはその発生の 原囚となっている。

この問題を解決するための一方法が磁場印加引 上(MCZ)として特公昭58-5093に示さ れており、それによれば例えばシリコン単結局の 製造に際して融液に静電界を加え熱対流を抑制し ようとするものである。

しかしこの方法で単結品の引き上げを行うと、 熱対流が抑制されるために酸素濃度はたしかに低 下するが、逆に既拝が押えられ湖度分布はむしろ 不均一になる傾向にある。シリコンのみでなくガ

特開昭63-60189(2)

このため、組成の均一化と温度の均一化、安定化を図るための一方法として、引き上げている単結晶酸液を強制的な撹拌により回転させることが従来行なわれている。

しかし、このような単結晶の回転による撹拌のみでは必ずしも十分でない。これは緻液は粘性が小さいが、みかけ上の慣性は大きいため単結晶を回転させ融液表面節を撹拌しても全体が均一に撹

のような回転方向の撹拌による径および上下方向の流れに影響を与える要素としては、融液の動粘性係数、ルツボの大きさ、計上、融致の深さ、単結晶の径の大きさ、単結晶の回転速度、熱対流の強さ等がある。

このような多くの要素を環遊条件で選択して単 結晶の回転による撹拌をおこなうことは非常に困 難である。また実験によると回転方向の撹拌によると回転方向の撹拌にした る径および上下方向の流れが、全体として安定した が判明している。この安定時間がかかること が判明している。この安定時間がかかならして でしまうこともあり、最適条件を選ぶのみならず、 その再現性を保つことも非常に困難となっている。

(発明が解決しようとする問題点)

このように従来の半導体単結晶の製造方法では、成長する単結晶中に結晶欠陥が発生したり遺産分布が劣化したりする等の欠点がある。そこで本発明では安定した触液条件のもとで結晶を成長させることにより、結晶欠陥の無いしかも濃度分布の良好な単結晶を製造するための半導体単結晶の製

拌される流れとなりにくいためである。例えばシリコンあるいはガリウムに素の溶融状態での動物 数はそれぞれ O ・ 4 × 1 O ⁻⁶、 O ・ 3 × 1 O ⁻⁶ の 3 × 1 O ⁻⁶ の 7 S であり、水のそれは 1 × 1 O -6 m 3 / S であって、水よりも 粘性 が小さい。このため 2 年 がのな では 強 全 体 を 均一に かった 発 温 図 を けい。このように 融 被 全 体 を 均一に かった 全 た 変 り、 径 方 向 で ま た 必 要 で ある。

第3図および第4図は表面が単結晶9を回転させた場合の有限要素法による流体解析の結果を示す説明図であって、第3図はルッポ1中図は入れられた単結晶が出て、第4回はよりである。とれたであっても、回転などである。との流れはルッポ壁に当たりまたので上へ向かう流れの経路を生する。こ

造方法を提供することを目的とする。

(発明の構成)

(問題点を解決するための手段)

本発明によれば、ルツボ内の原料融液表面から引き上げによって単結晶を得る半導体単結晶の製造方法において、強液の凝固界面近傍には静健界を加えて融液の界面近傍の揺動を抑えつつ中間部および下部には低周波による移動磁界もしくは倒転避界を加えて融液の内部に上下方向の揺動を生じさせながら引き上げることを特徴としている。

(作用)

融液の中間部および下型に低周波による移動磁界または回転磁界を加えることにより融液中に電圧が融起されて2次電流が流れ、これと磁界との間で上下方向の力が発生する。これにより融液が一様に提择され結晶の不純物濃度分布を均一とする。

(実施例)

以下本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。

第1 図は本発明の一実施例の構成を示す図、第2 図は本発明による移動磁界の磁東密度がルツボ内融液位置でどのように減衰するかを示す特性曲線であり、第2 図のX軸位置は第1 図のそれと対応している。

ルツボーの内部にある単結晶原料融液2の上部には静磁界発生用マグネット3を配置し、このマグネット3を配置し、砂磁界4を強度することにより静波2の中間がから下がにかけて上下方向の移動器を発生するためにマグネット5を配置する。すなわち、ルツボの回りに円筒を配設しその円約内に至を入りにコアが電量石を多数配設し、モータのステータと同様の構成とすればよい。

これにより移動磁界6が発生し、磁被2の内部に移動磁界による選擇流7が発生する。これにより服被2は十分に選擇されその組成は均一になるとともに温度も均一となる。なお、印加する電流の周波数は20~30Hz、磁束密度は800~3000ガウス程度とすればよい。

但し、k:定数

·B:力を発生する位置での磁束密度

て:交流マグネットの極ピッチ

1:印加短源周边数

である。

of 1. 152

(... i) }

٠,١

またマグネット 5 の表面から距離 Z だけ離れた位置での破束 86 度 B は、

$$B = B_0 (1 - \beta) e \times p (-\alpha \frac{\pi}{\tau} \cdot Z)$$

... (2)

但し、B₀ :マグネット表面での磁束密度

8 : 敗波中での樹束の減衰係数

α :空間減衰係数

Z :マグネット表面からの距離である。ここで減衰係数βは移動強界により融液2中に融起されて流れる2次電流損により生するものであり、

$$\beta = k_1 \cdot \sigma \cdot \tau \cdot f \left(1 + k_2 \frac{d}{\tau}\right) \cdots \cdots (3)$$

マグネット5による移動磁界の移動方向は脳中 に矢印8で示す方向である。なお本実施例の場合 には、融液2の内部に上下方向の撹拌流を発生さ せるために移動磁界を発生するようにしているが、 円厚状電磁石を用いて回転磁界を与えるようにし ても同様の上下方向の投件流が得られる。なおこ の場合の周波数は50~60Hz程度が望ましい。 一方、融波2の表面では前述したようにマグネッ ト3による静磁界により揺動が抑えられているた め単結晶 9 の引き上げに際して欠陥のない結晶を 得ることができる。このように移動磁界6により 融液 2 が 見拌されるのは、 シリコンやガリウムヒ 素等の半導体融液が導電性を有しており、移動磁 界を加えることにより電圧が融起されて2次銀流 が流れ、これと磁界とで移動磁界方向の力が発生 するためである。

この力について考察すると、まず風液に加わる カドは次式で与えられる。

但し、kgkg:係数

α:融液の導電率

d: 触液の厚さ

である。

ここで(1) 式はフレミングの左手の法則と右手の法則とから容易に導かれる式であり、従择カトは磁束密度Bの2乗と電源周波数でに比例することがわかる。

特開昭63-60189(4)

るため、周波数イを変えることにより提择力が必要できることができる。 第2回には(2)式および(3)式の関係がグラフいの 10で示されている。周回中の破線は融液がない場合で示しており、随他中のうず電流により 研究的 でが急激に減衰することがわかる。また周波数イ が提集できる。したがってことにより 提择る同 変数イと電流とを変えることにより 提择る同 変数イと電流とを変えることにより 提择る を顕するとを変えることにより 提择る を顕するとを変えることにより 過程 体 を顕するとを変えることにより 過程 体 を顕するとなることにより が で 変数 イ を 数 イ と 数 は す る こ と に より が で 変数 イ を 数 イ と 数 な で で る こ と に より が で 変数 イ を 数 イ と 数 で きる。 し た が る こ と に よ り が で 変数 イ る こ と に よ り が で 変数 が 可能 と なる。

このように本発明は電磁力により直接強液を促
拌するため応答も良く、また確実に搅拌が制御でき再現性も高い。また、 職液の減少等の変化に合合 はたダイナミックな選拌制御も可能となる。などおのとなるでは、 単独 との上部特に単結晶の及因界面では、 融を生するとから、 健来行なが、 世界4を印加しているため、 職被 2の動きを界面近傍で拒えるような制動力が

(発明の効果)

4. 図頭の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例の構成を示す図、第2 図は移動強界の強東密度のルツボ内融被位置での減衰を示す特性図、第3 図および第4 図は従来の方法によるルツボ回転による融液の流れの有限要素法による液体解析結果を示す図である。

1 … ルツボ、2 … 単結晶原料融波、3 … 静風界

動き、融液 2 界面での援動は押えられ、凝固界面は安定した状態に保たれる。

したがって、本発明による結晶引上げ方法では、 結晶の成長に最も重要な凝固界面には超複磁界を 加えて融液の掲動を押え安定した結晶成長条件を 保つ。

一方、融液中間部および下部には移動磁界により上下に撹拌を起し触液を十分に撹拌して不純物 濃度の分布を均一とするようにしている。移動磁 界による電磁力で強液を直接撹拌することは、撹 拌を任意に制御することができることを意味し、 速応性もありまた再現性にも優れているといえる。

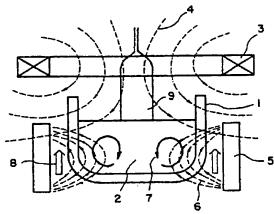
また上下方向への選择は第2回に示すようにルツボーの周囲中心部へ向かう選择なが生するため、ルツボー周囲のヒーターによる加熱が融液全体に均一となるよう選挙される。したがって回転方向の選择に比べ効果的である。

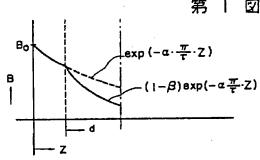
なお上述した実施例では、移動磁界を用いているが、この代りに前述した回転磁界を用いた撹拌を行った場合も同様の効果を得ることができる。

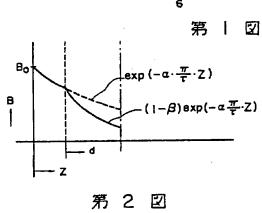
発生用マグネット、 4 … 静磁界、 5 … 移動磁界発生用マグネット、 6 … 移動磁界、 7 … 移動磁界による関邦流、 8 … 移動磁界方向、 9 … 単結晶。

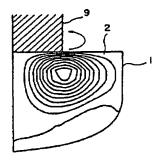
出願人代理人 佐 藤 一 越

特開昭63-60189(5)

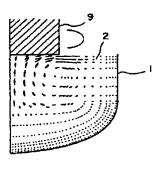








第3図



第 4 図

ints rage blank (uspto)